PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-263716

(43) Date of publication of application: 20.09.1994

(51)Int.CI.

C07C311/16 G03F 7/004 G03F 7/039 H01L 21/027

(21)Application number : 05-311775

(71)Applicant: HOECHST AG

(22)Date of filing:

13.12.1993

(72)Inventor: EICHHORN MATHIAS DR

BUHR GERHARD

(30)Priority

Priority number: 92 4242051

Priority date: 14.12.1992

Priority country: DE

(54) N,N-DISUBSTITUTED SULFONAMIDE COMPOUND AND RADIATION-SENSITIVE MIXTURE PREARED USING THE SAME

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide the compounds which are suitable for a positive type mixture having a high sensitivity to chemical radiation particularly to short wave chemical radiation and acid-cleavable and can be easily prepared at a low cost at the same time.

 \mathbb{R}^1 [-N (CO-OR: 1 -SO,

i

11

CONSTITUTION: The compounds are N,N-disubstituted

sulfonamide represented by formulae I or II (wherein (n) is 1 to 4;

R1 is alkyl, cycloalkyl, aryl or aralkyl when (n)=1, alkane,

cycloalkane, mono- or poly-nuclear aromatic compound which is non-condensed or condensed when (n)=2 to 4; R2 is alkyl, alkenyl or aralkyl; R3 is nonsubstituted or substituted alkyl, cycloalkyl, aryl or aralkyl). The compounds of formulae I or II as (A) compounds which form acids under influence of a chemical radiation and as (B) acid cleavable compounds whose cleavance products have a higher

 $1-SO_2 - N(CO-OR^2) - R^2$ 1,

solubility in an aqueous-alkaline developer than the starting substance, and (C) a polymeric binder which is insoluble in water and soluble or swellable in aqueous alkaline solutions are

formulated thereby preparing the radiation-sensitive mixture.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

20.10.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-263716

(43)公開日 平成6年(1994)9月20日

(51)Int.Cl. ⁵ C 0 7 C 311/16	識別記号	庁内整理番号 7419-4H	FI	技術表示箇所		
G 0 3 F 7/004 7/039	5 0 3					
H 0 1 L 21/027		•				
		7352—4M		21/30301 R未請求 請求項の数10 OL (全9頁)		
(21)出願番号	特願平5-311775		(71)出願人	590000145		
(22)出願日	平成5年(1993)12	月13日		ヘキスト・アクチェンゲゼルシャフト ドイツ連邦共和国、65926 フランクフル ト・アム・マイン(番地なし)		
(31)優先権主張番号 (32)優先日 (33)優先権主張国	1992年12月14日	2	(72)発明者	マティアス、アイヒホルン ドイツ連邦共和国ニーデルンハウゼン、ア ム、フェルゼンケラー、33アー		
			(72)発明者	ゲルハルト、ブール ドイツ連邦共和国ケーニッヒシュタイン、 アム、エルトペールシュタイン、28		
			(74)代理人	弁理士 佐藤 一雄 (外2名)		

(54) 【発明の名称 】 N, N-二置換スルホンアミド化合物およびその化合物を使用して製造された放射線感応性混合物

(57)【要約】

(修正有)

ピフェニルがある。

【目的】 オフセット印刷板およびフォトレジストの製造に特に好適である化合物ならびにその混合物の提供。

【構成】 一般式

 $R^{1} [-N(CO-OR^{2})-SO, -R^{3}], (1)$ *thi

R' [-SO, -N (CO-OR')-R']。 (II) のN. N-二置換スルホンアミド化合物ならびに、

- a) 化学線放射の影響下で酸を形成する化合物、
- b)酸により開裂し得る化合物であって、その開裂生成物その出発化合物よりが水性-アルカリ性現像剤中で高い溶解性を有する化合物、および
- c) 水には不溶であるが、アルカリ水溶液中に可溶であるか、または少なくとも膨潤し得る重合体パインダーを含む放射線感応性混合物であって、化合物
- b) が一般式 I またはIIのスルホンアミド化合物である 混合物。一般式 I とIIの化合物の具体例にはそれぞれN -メチル-N-t-ブチルオキシカルボニル-p-トリ ルスルホンアミドと4,4'-ビス(N-n-ブロビル -N-t-ブチルオキシカルボニル-スルホンアミド)

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】式

 $R^{1} [-N (CO-OR^{2}) -SO_{2} -R^{3}]_{n} (1)$

 R^{1} [-SO₂ -N (CO-OR²) -R³], (II) のN, N-二置換スルホンアミド

(式中、 R^1 は、n=1 に対しては、($C_1 \sim C_{10}$)ア ルキル、(C, ~C₁₀)シクロアルキル、(C₆ ~ C₁₄) アリールまたは (C, ~C₁₀) アラルキル基であ り、アルキルを含む基中の個々のメチレン基は所望によ 10 りへテロ原子により置換されており、 n = 2、3または 4に対しては、(C, ~C,) アルカンまたは (C, ~ C,)シクロアルカンのn価の基であり、n価の(C, ~C₁₀)アルカン基中の個々のメチレン基は所望により へテロ原子により、(C、~C、)シクロアルキレン基 により、またはフェニレンにより置換されているか、あ るいは非縮合または縮合の単核または多核(C。~ C_{18}) 芳香族化合物のn 価の基であり、 R^{1} は (C_{3} ~ ,~ C_{11})アラルキル基であり、 $R^{f 2}$ は非置換または置 20 ${f b}$)酸により開裂し得る化合物であって、その開裂生成 換(C、~C。)アルキル、(C、~C。)シクロアル キル、($C_{\bullet} \sim C_{14}$)アリールまたは($C_{\tau} \sim C_{20}$)ア ラルキル基であり、nは1~4の整数である。)

【請求項2】基R¹ において、3個までのメチレン基 が、ヘテロ原子、特に酸素原子、によりシクロアルキレ ンおよび/またはフェニレンにより置換されている、請 求項1に記載のスルホンアミド。

【請求項3】n=1または2である、請求項1または2 **に記載のスルホンアミド。**

【請求項4】基R¹が、n=2に対して、式-A-X-B-を有し、ととでXはC-C単結合、メチレン基また は酸素原子であり、AおよびBは、互いに独立して、ア リーレン、特にオルトー、メターまたはパラーフェニレ ン、またはシクロアルカンジイル、特にシクロヘキサン ジイル、である、請求項1に記載のスルホンアミド。

【請求項5】R'が、イソプロビル、sec‐ブチルま たはtーブチル基である、請求項lに記載のスルホンア

【請求項6】a) 化学線放射の影響下で酸を形成する化

- b)酸により開裂し得る化合物であって、その開裂生成 物が水性-アルカリ性現像剤中でその出発化合物よりも 高い溶解性を有する化合物、および
- c)水には不溶であるが、アルカリ水溶液中に可溶であ るか、または少なくとも彫潤し得る重合体状有機バイン ダー

を含んでなる放射線感応性混合物であって、酸により開 裂し得る化合物 b) が請求項 1 ~5 のいずれか 1 項に記 載のN,N−二置換スルホンアミドであることを特徴と する放射線感応性混合物。

【請求項7】酸を形成する化合物 a)の比率が、混合物 中の固体の総重量に対して0.1~20重量%、好まし くは0.2~10重量%、である、請求項6に記載の放 射線感応性混合物。

【請求項8】酸により開裂し得る化合物b)の比率が、 混合物中の固体の総重量に対して5~50重量%、好ま しくは10~30重量%、である、請求項6に記載の放 射線感応性混合物。

【請求項9】重合体状バインダーc)の比率が、混合物 中の固体の総重量に対して30~90重量%、好ましく は55~80重量%、である、請求項6に記載の放射線 **威広性混合物**。

【請求項10】支持体および放射感応性層を含む記録材 料であって、前記層が請求項6~9のいずれか1項に記 載の放射線感応性混合物を含むことを特徴とする記録材

【発明の詳細な説明】

【0001】a)化学線放射の影響下で酸を形成する化

- 物が水性ーアルカリ性現像剤中でその出発化合物よりも 高い溶解性を有する化合物、および
 - c)水には不溶であるが、アルカリ水溶液中に可溶であ るか、または少なくとも膨潤し得る重合体状パインダー を含む放射線感応性混合物に関するものである。
 - 【0002】オフセット印刷版およびフォトレジストの 製造には、基材および放射感応性層を含んでなる記録材 料が特に好適である。

【0003】ボジ型放射感応性記録層、すなわち照射さ 30 れた区域における溶解性が照射されていない区域におけ る溶解性よりも大きい層は、公知である。その様な層に おける感光性成分としては、オルト-ナフトキノンジア ジドが特に広く使用されている。しかし、これらの層の 感光性は一般的に十分ではない。

【0004】対照的に、いわゆる「化学的に強化され た」混合物は、量子収率が1より大きいので、より高い 感光性を示す。ポジ型の「化学的に強化された」混合物 は、一般的に酸形成化合物および酸により開裂し得る化 合物を含み、その開裂生成物は元の化合物よりも水性ア 40 ルカリ現像剤に対する溶解性が高い。

【0005】とれまで使用されている酸により開裂し得 る化合物は、ヒドロキシルまたはアミノ成分として芳香 族化合物(US-A 3779778号明細書)および オルトエステルおよびアミドアセタール (DE-B 2 610842号明細書)を含む単量体および重合体アセ タールおよびO, N-アセタールである。放射感応性ポ ジ型混合物は、重合体オルトエステル(EP-B 00 22571号明細書)、重合体脂肪族アセタール (DE -A 2718254号明細書)、エノールエーテル

50 (EP-B 0006627号明細書) およびN-アシ

ルイミノ炭酸エステル (EP-B 0006626号明 細書)を使用しても得られる。との種の混合物は、開裂 反応を開始させるために、光化学的に発生させ酸だけで はなく、水をも必要とするので、実際の用途において問 題が生じる。その上、とれらの化合物の多くは容易に入 手できない。

【0006】照射により酸を生じる化合物を含み、懸垂 した、酸に敏感なtーブトキシカルボニルまたはtーブ トキシカルボニルオキシ元を有する重合体をも含むポジ 型放射線感応性混合物はEP-A 0102450号明 10 細書およびEP-A 0366590号明細書に記載さ れている。類似の、ただし該重合体の代わりに酸に敏感 な基を有する低分子量化合物を含む混合物はEP-A 0249139に開示されている。一般的に分子量が1 000未満である低分子量化合物における酸に敏感な基 としては、特にt-ブトキシ、t-ブトキシカルボニ ル、 t - ブトキシカルボニルオキシ、1 - メチル-1 -フェニルエトキシカルボニルおよびトリメチルシラニル オキシ基が開示されている。その様な系は開裂反応に水 を必要としないが、欠点が無い訳でもない。例えば、と れらの系は比較的高い「ダークアプレーション」(dark ablalion)を示す、すなわち現像剤に対する放射感応 性層の溶解度が非露光区域においても比較的高く、その ために露光区域と非露光区域の間の差が乏しくなる。

【0007】本発明の目的は、化学線放射、特に短波長 化学線放射に、対して高い感度を有するポジ型の混合物 に特に好適であり、同時に簡単で、安価に製造すること ができる、酸により開裂し得る化合物を提供するととで ある。

【0008】との目的は本発明により、式 $R^{1} \cdot [-N(CO-OR^{2}) - SO, -R^{3}], (1)$ または

 R^{1} [-SO, -N·(CO-OR')-R'], (II) (式中、 R^1 は、n=1 に対しては、($C_1 \sim C_{10}$)ア ルキル、(C, $\sim C_{10}$)シクロアルキル、(C, \sim C14) アリールまたは(C, ~C10) アラルキル基であ り、アルキルを含む基中の個々のメチレン基は所望によ りへテロ原子により置換されており、n=2、3または 4に対しては、(C, ~C,,)アルカンまたは(C, ~) C,)シクロアルカンのn価の基であり、n価の(C, ~C₁。) アルカン基中の個々のメチレン基は所望により へテロ原子により、(C、~C、)シクロアルキレン基 により、またはフェニレンにより、置換されているか、 あるいは非縮合または縮合の単核または多核(C。~C 1.) 芳香族化合物のn 価の基であり、R² は (C, ~C 11) アルキル、(C, ~C11) アルケニルまたは (C, ~C,1)アラルキル基であり、R1 は非置換または置換 (C, ~C,) アルキル、(C, ~C,) シクロアルキ

-二置換スルホンアミド化合物を提供することにより達 成される。

【0009】基R1では、3個までのメチレン基がヘテ ロ原子、シクロアルキレンおよび/またはフェニレンに より置換されているのが好ましい。可能なヘテロ原子は 特に酸素である。 n = 1または2である化合物が一般的 に好ましい。n=2に対しては、好ましい基R¹は式-A-X-B-を有し、CCでXはC-C単結合、メチレ ン基または酸素原子であり、AおよびBは、互いに独立 して、アリーレン、特にオルトー、メターまたはパラー フェニレン、またはシクロアルカンジイル、特にシクロ ヘキサンジイル、である。

【0010】式 [または][を有する本発明の化合物は、 N - 一置換スルホンアミド化合物を、触媒量の有機塩 基、例えば4-ジメチルアミノビリジン、の存在下で、 アルコール成分として基-OR'を含む活性化炭酸エス テルと反応させることにより製造できる。

【0011】N-一置換スルホンアミドは、公知の方法 により、スルホン酸および第一級アミンから製造すると とができる。式IおよびIIの、n=1の化合物を製造す るにはモノアミンを使用し、式Iのn=2、3または4 の化合物を製造するにはジアミン、トリアミンまたはテ トラアミンを使用する。この反応にはスルホン酸をその ままではなく、より反応性の高い、いわゆる「活性化し た」形で使用する。とれらの化合物には、特にハロゲン 化スルホニル、とりわけ塩化スルホニル、がある。

【0012】好ましいモノアミンは、1~12個、特に 好ましくは1~6個、の炭素原子を有する直鎖または分 枝鎖のアルキルアミン、例えばメチルアミン、エチルア 30 ミン、プロビルアミン、イソプロビルアミン、ブチルア ミン、sec-プチルアミン、イソブチルアミン、t-ブチルアミン、ペンチルアミン、1-メチルブチルアミ ン、2-メチルブチルアミンおよびヘキシルアミンであ る。また、3~12個、特に好ましくは5~8個、の炭 素原子を有するシクロアルキルアミン、例えばシクロペ ンチルアミン、シクロヘキシルアミン、シクロヘプチル アミンおよびシクロオクチルアミンも好ましい。芳香族 モノアミンの中では、6~15個の炭素原子を有するア ミンが好ましく、それらの芳香族部分は特にハロゲン原 40 子、アルキルまたはアルコキシ基で置換することができ る。好ましい芳香族アミンの例としては、アニリン、4 -メチルアニリン、4-エチルアニリン、4-メトキシ アニリン、3-メトキシアニリン、4-エトキシアニリ ン、4-フェノキシアニリン、ナフチルアミン、ピフェ ニルアミン、1-および2-アミノアントラセンおよび 9-アミノフェナントレンがある。 アラルキルアミンの 中で、7~20個の炭素原子を有する化合物が好まし い。とれらの化合物は芳香族アミンと同様に置換されて いてもよい。それらの例としては、ベンジルアミン、4 ルキル基であり、nは $1\sim4$ の整数である。) のN, N 50 ーメトキシベンジルアミン、2, 2 – むよび3, 3 – ジ

フェニルプロピルアミンがある。

【0013】好ましいジアミンは、直鎖または分枝鎖 の、2~20個の炭素原子を有するアルキレンジアミン であるが、これは置換されていてもよい。さらに、個々 のメチレン基もヘテロ原子、特に酸素、により置換され ていてよい。関連する例としては、エチレンジアミン、 プロパン-1, 3-ジアミン、ブタン-1, 3-および -1, 4-ジアミン、ペンタン-1, 5-ジアミン、ヘ キサン-1,6-ジアミン、4,9-ジオキサドデカン -1, 12-ジアミンおよび4, 7, 10-トリオキサ 10 トリデカン-1, 13-ジアミンがある。また、3~1 3個の炭素原子を有するシクロアルキレンジアミン、例 えばシクロペンタン-1,2-および-1,3-ジアミ ン、シクロヘキサンー1、2-、-1、3-および-1, 4-ジアミンおよびメチレン-ビス-シクロヘキサ ン-4,4'-ジイルジアミンも好ましい。好ましい芳 香族ジアミンは6~15個の炭素原子を有するジアミン で、例えばオルトー、メターおよびパラーフェニレンジ アミン、2-メチルーパラーフェニレンジアミン、ベン ジジン、ナフタレンー 1 , 2 - 、 - 1 , 3 - 、 - 1 , 4 20 c) 水には不溶であるが、アルカリ水溶液中に可溶であ -、-1,5-、-2,3-、-2,4-および-2, 5-ジアミン、アントラセンジアミン、アクリジン-3, 6-ジアミンおよびフェナントレン-9, 10-ジ アミンである。

【0014】テトラアミンの例はピフェニルテトラアミ ンである。

【0015】式IおよびIIのn=1である本発明による 化合物の製造に好ましいスルホン酸は、メタンスルホン 酸、トリフルオロメタンスルホン酸、エタンスルホン 酸、プロパンスルホン、ペルフルオロプロパンスルホン 酸、ペルフルオロブタンスルホン酸、ヘキサンスルホン 酸、ペルフルオロオクタンスルホン酸、ベンゼンスルホ ン酸、ペンタフルオロベンゼンスルホン酸、パラートル エンスルホン酸およびナフタレンスルホン酸であり、式 IIのnが2、3または4である化合物の製造には、特に ヘキサンジスルホン酸、ベンゼンジスルホン酸、ナフタ レンジー、-トリーおよび-テトラスルホン酸、ビフェ ニルジジスルホン酸および4、4'-オキシービス-ベ ンゼンスルホン酸である。

【0016】いわゆる「活性化された炭酸エステル」 は、N-一置換スルホンアミドを-CO-OR¹ でアシ ル化できる化合物である。これらの化合物は、特に、二 炭酸ジアルキル (=ピロ炭酸ジアルキルエステル)であ る。特に好ましいのは二炭酸ジ-t-ブチル (=O[C O, -C(CH,),],)である。

【0017】N-一置換スルホンアミドと活性化炭酸エ ステルの反応は、反応混合物の他の成分と不可逆的な反 応を起こさない溶剤中で、N-一置換スルホンアミドの モル量に対して0.01~10モル%、好ましくは0.

い。該塩基は好ましくは第三級アミン、例えばジアルキ ルアミノピリジン、である。好適な溶剤は、特にテトラ ヒドロフラン、酢酸エチル、ジエチルエーテル、ブタノ ン(=メチルエチルケトン)である。N-一置換スルホ ンアミドおよび有機塩基を溶解した形で最初に導入し、 この混合物に活性化された炭酸エステルを徐々に加える のが有利であることが分かった。反応は一般的に0~8 0℃、好ましくは10~50℃、の温度で行う。次いで 反応混合物を水中に注ぎ込み、沈殿物を濾過し、乾燥さ せるか、あるいは減圧下で単純に揮発性成分を除去する ことにより、反応生成物を十分な純度で分離することが できる。必要であれば、再結晶、再沈殿、蒸留により、 あるいは分取クロマトグラフィー法により、さらに精製 するととができる。

【0018】本発明はさらに、

- a) 化学線放射の影響下で酸を形成する化合物、
- b)酸により開裂し得る化合物であって、その開裂生成 物が水性-アルカリ性現像剤中でその出発化合物よりも 髙い溶解性を有する化合物、および
- るか、または少なくとも膨潤し得る重合体状パインダー を含む放射線感応性混合物であって、酸により開裂し得 る化合物b)が式IまたはIIのN, N-二置換スルホン アミド化合物である混合物を提案するものである。

【0019】化学線放射の影響下で好ましくは強酸を形 成する化合物a)としては、特に、ジアゾニウム、ホス ホニウム、スルホニウムおよびヨードニウム塩、ハロゲ ン化合物、o-キノンジアジドスルホクロリド、エステ ルおよびアミドおよび有機金属/有機ハロゲンの組合わ 30 せが好適である。該ジアゾニウム、ホスホニウム、スル ホニウムおよびヨードニウム化合物は、原則として、有 機溶剤に可溶なそれらの塩の形で、特にスルホン酸塩、 とりわけトリフルオロメタンスルホン酸塩、テトラフル オロホウ酸塩、ヘキサフルオロリン酸塩、ヘキサフルオ ロアンチモン酸塩またはヘキサフルオロヒ酸塩の形で使 用する。しかし、1、2-ナフトキノン-2-ジアジド スルホン酸のハロゲン化物、エステルおよびアミドを使 用することもできる。しかし、o-キノンジアジドを照 射することにより形成されるインデンカルボン酸の酸性 度は、十分な画像形成にはほとんど適していない。した がって、この群の中で、照射により3つの酸機能が形成 されるので、比較的大きな強化ファクターが得られる 1,2-ナフトキノン-2-ジアジド-4-スルホニル クロリドが好ましい。最後に、好適な酸形成剤には、有 機ハロゲン化合物、例えば炭素原子または芳香族環の上 に1個より多いハロゲン原子を有する化合物も含まれ る。該ハロゲン含有化合物のスペクトル感度は、それ自 体公知の増感剤により増加させることができる。特に好 適な酸形成剤の例は、1,2-ナフトキノン-2-ジア 05~2モル%、の有機塩基の存在下で行うのが好まし 50 ジドー4-スルホニルクロリド、4-ジープロピルアミ

ある。 【0025】酸の作用によりアルカリ溶解性が増加する バインダーも、本発明の混合物中に使用できる。その様 なバインダーは、例えばポリヒドロキシスチレンであっ て、そのフェノール性OH基は、アルカリ溶解性を下げ る、酸に敏感な基を備えている。本発明による化合物 は、混合物の感光性に悪影響を及ぼさずに、ダークアブ レーションを著しく低下させる。 【0026】他のアルカリ可溶性樹脂、例えばメタクリ トン酸、ならびに無水マレイン酸およびスチレンから得

ノベンゼンジアゾニウムのテトラフルオロホウ酸塩、ヘ キサフルオロリン酸塩およびトリフルオロメタンスルホ ン酸塩、2.5-ジーエトキシー4-p-トリルメルカ プトベンゼンジアゾニウムのテトラフルオロホウ酸塩、 ヘキサフルオロリン酸塩およびトリフルオロメタンスル ホン酸塩、4-アニリノベンゼンジアゾニウムの硫酸塩 および4-ジエチルアミノベンゼンジアゾニウムのトリ フルオロメタンスルホン酸塩、ならびに実施例の項に記 載の化合物である。4-メチル-6-トリクロロメチル -2-ピロン、4-(3,4,5-トリメトキシスチリ 10 ル酸およびメタクリル酸メチル、酢酸ビニルおよびクロ ル) -6-トリクロロメチル-2-ピロン、4-(4-メトキシスチリル) -6-(3,3,3-トリクロロブ ロペニル) -2-ピロン、2-トリクロロメチルベンズ イミダゾール、2-トリプロモメチルキノリン-4-オ ン、2、4-ジメチル-1-トリプロモアセチルベンゼ ン、3-ニトロ-1-トリブロモアセチルベンゼン、4 -ジプロモアセチル安息香酸、1.4-ビス-ジブロモ メチルーベンゼン、置換4、6-ビスートリクロロメチ ルーs-トリアジン、例えば2-(6-メトキシナフタ レン-2-イル)-、2-ナフタレン-1-イルー、2 20 に対する影響により異なる。その比率は一般的に、混合 -ナフタレン-2-イルー、2-[4-(2-エトキシ エチル)ーナフタレン-1-イル]ー、2ーベンゾピラ ンー3-イル、2-フェナントレン-9-イルーおよび、 2-(4-メトキシアントラセン-1-イル)-4,6 -ビス-トリクロロメチル-s-トリアジンおよびトリ スージブロモメチルー s - トリアジンを使用することも できる。

られる共重合体も、同様にバインターとして好適であ 【0027】さらに、他の多くの樹脂、好ましくはピニ ル重合体、例えばポリ(酢酸ビニル)、ポリアクリル酸 エステル、ポリ (ビニルエーテル)、およびポリ (ビニ ルピロリドン)、も同時に使用できるが、これらの樹脂 はコモノマーにより変性してあってもよい。これらの樹 脂の最も有利な比率は使用上の必要条件および現像条件

【0020】混合物中の酸形成剤a)の比率は混合物の 組成により異なる。混合物中の固体の総重量に対して約 0. 1~20重量%、好ましくは0. 2~10重量% で、良好な結果が得られている。特に厚さが10μmを 超える複写層の場合、比較的少量の酸形成剤を使用する のが有利である。

物中の固体の総重量に対して20重量%以下である。 【0028】特殊な要件、例えばたわみ性、接着性また は光沢、を満たすために、放射線感応性混合物はさらに ポリグリコール、セルロース誘導体、例えばエチルセル ロース、湿潤剤、染料および細かく分散した顔料、の様 な物質を含んでもよい。特に有用であることが分かって いる染料は、特にカルビノール塩基の形のトリフェニル メタンである。各成分の最も有利な量的比率はそれぞれ の場合に対して実験により容易に見出だすととができ 30 る。

【0021】酸により開裂し得る重合体b)の比率は、 混合物中の固体の総重量に対して一般的に約5~50重 量%、好ましくは10~30重量%、である。

【0029】最後に、本発明は基材および本発明の混合 物を含む放射感応性層を含む記録材料にも関する。記録 材料は通常、基材を混合物の溶液で被覆するととにより 製造される。

【0022】本発明による、酸により開裂し得る化合物 に加えて、混合物中には他の物質も存在できる。これら の物質は、特に t - ブトキシカルボニル基を含む重合体 である。しかし、その様な酸により開裂し得る他の化合 40 物を含む混合物は一般的に好ましくない。

【0030】本発明の放射線感応性混合物に好適な溶剤 は、(イ)ケトン、例えばメチルエチルケトン、(ロ) 塩素化炭化水素、例えばトリクロロエチレンや1.1. 1-トリクロロエタン、(ハ)アルコール、例えばn-プロパノール、(二)エーテル、例えばテトラヒドロフ ラン、(ホ)グリコールエーテル、例えばエチレングリ コールモノエチルエーテル、および (へ) エステル、例 えば酢酸ブチル、である。また、特殊な目的のために溶 剤、例えばアセトニトリル、ジオキサンまたはジメチル ホルムアミド、をさらに含むことができる混合物を使用 することも可能である。原則的に、層の成分と不可逆的 に反応しないすべての溶剤を使用することができる。し かし、溶剤は、意図する塗布方法、層の厚さおよび乾燥 装置を考慮して選択されるべきである。実験的な量で約 5μmまでの薄い層は、好ましくはスピンコーティング

【0023】特に好適な重合体状パインダー c) はフェ ノール樹脂、特にクレゾールーホルムアルデヒドノボラ ック(融点がDIN53181により105~120 °C) およびフェノールーホルムアルデヒドノボラック (融点がDIN53181により110~120℃)、

【0024】パインダーの種類および量は用途により異 なるが、混合物中の固体の総重量に対して好ましくは3 ○~90重量%、特に好ましくは55~80重量%、で 50 により塗布する。60μmを超える層厚は、固体含有量 (6)

が約40%までの溶液を、回転ディスクに1回塗布する ことにより、またはドクターナイフを使用することによ り、達成できる。両面コーティングは好ましくは浸し塗 りにより行い、表面を急速に乾燥させるのが有利であ り、とれは低沸点溶剤を使用して行うことで達成され る。細片状の基材にはシートダイスを使用してコーティ ング溶液をスプレーすることにより、あるいはローラー を使用して塗布することができる。各種の板、例えば亜 鉛または多金属板、はカーテンコーティングにより被覆 することができる。

【0031】他のポジ型層、特に0-ナフトキノンジア ジド系の層と比較して、本発明の混合物の感光性は厚さ によりあまり変化しないので、より厚い層を形成すると ともできる。厚さが100μm 以上の層を露光および処 理するととも可能である。

【0032】層厚が10 μm を超える場合に好適な基材 はプラスチックシートであり、これは転写層のための一 時的な基材として役立つ。との目的およびカラーシート には、ポリエステル、例えばポリエチレンテレフタレー ト製、のシートが好ましい。しかし、ポリオレフィン、 例えばポリプロピレン、のシートも同様に好適である。 層の厚さが10μm 未満である場合、使用するフィルム 基材は通常は金属である。オフセット印刷板は、機械的 に、または電気化学的に粗面化し、所望によりアノード 処理したアルミニウムを使用して製造できるが、そのア ルミニウムは化学的に前処理(例えばポリビニルホスホ ン酸、ケイ酸塩またはリン酸塩で) するととができる。 また、最上層としてCu/Crまたは黄銅/Crを有す る多金属板も好適である。凸版印刷板の製造には、本発 明の混合物から製造した層を亜鉛またはマグネシウム 板、またはパウダーレスエッチングにはそれらの市販の **微結晶合金に、あるいはエッチング可能なプラスチッ** ク、例えばポリオキシメチレン、に塗布することができ る。ロトグラビアまたはハーフトーン版用には、これら の層が、良好な密着性および銅またはニッケル表面上の 耐侵食性のために好適である。同様に、これらの層はフ ォトレジストおよび化学研削にも使用できる。

【0033】最後に、絶縁板の片面または両面を銅で被 覆したブリント回路基板、所望により前処理して密着性 を強化したガラスまたはセラミック材料、およびとりわ 40 け、所望により表面に窒化物または酸化物の層を有する ことがあるシリコンウエハー、上に、直接、または一時 的な基材から乾燥した層を転写することにより、コーテ ィングを施すことができる。さらに、木、織物、および 投影により画像形成するのが好ましく、アルカリ性現像 剤に対して耐性がある多くの材料、の表面に被覆すると とができる。

【0034】コーティングは、通常の装置を使用し、通 常の条件下で乾燥させることができる。コーティングは 度に、放射線感応性が失われることなく、耐えることが できる。

【0035】照射は、通常の放射線光源、例えば管状ラ ンプ、パルス状発光キセノンランプ、金属ハロゲン化物 でドーピングした高圧水銀蒸気ランプおよびカーボンア ークランプ、を使用して行うことができる。さらに、従 来の投影拡大装置で、金属フィラメントランプの下で照 射することができる、あるいは通常の電球を使用して接 触露光することもできる。あるいは、レーザーの干渉光 で照射を行うこともできる。との目的に好適なレーザー は、高出力短波長レーザー、例えば193~633nmの 光を発生する、アルゴンイオンレーザー、クリプトンイ オンレーザー、ダイレーザー、ヘリウムーカドミウムレ ーザーおよびエキシマレーザーである。レーザーは通 常、コンピュータ制御でラスターまたはストローク状に 記録層を通過させ、像様に照射する。

【0036】電子線の照射によっても画像形成すること ができる。電子線は、他の多くの有機材料と同様に、本 発明による混合物を完全に分解し、次いで架橋させると 20 とができるので、非照射区域を溶剤により、あるいはパ ターンを使用せずに露光し、現像することにより陰画像 を形成することができる。電子線の強度がより低い、お よび/またはその書き込み速度が高い場合、電子線は反 対に溶解度が高い方向で画像形成効果を有する、すなわ ち照射された層の部分を現像剤により除去するととがで きる。選択すべき最も好ましい状態は実験により容易に 決定することができる。

【0037】像様に露光または照射した層は、必要であ れば熱的な二次処理の後、市販のナフトキノンジアジド 30 層およびフォトレジスト用の現像剤と事実上同じ現像剤 で除去することができ、これらの新規な層は、それらの 複写条件に関する限り、従来の手段、例えば現像剤やブ ログラム化したスプレー現像装置、に効果的に適合させ ることができる。現像剤水溶液は、例えばアルカリ金属 のリン酸塩、ケイ酸塩または水酸化物を含み、さらに湿 潤剤ならびに少量の有機溶剤を含むこともできる。場合 により、水性アルカリ現像剤の代わりに、有機溶剤また は有機溶剤と水の混合物を現像剤として使用することも できる。しかし、好ましい現像剤はアルカリ水溶液であ

【0038】最も有利な現像剤は、それぞれの場合の層 で実験することにより決定できる。必要であれば、現像 を機械的に補助することもできる。印刷中の強靱性およ び浸出剤、補正剤およびUV光硬化性インクに対する耐 性を高めるには、現像した板を短時間高温で加熱すると よい。

[0039]

【実施例】以下に、本発明のN. N-二置換スルホンア ミド化合物、それらの合成、およびそれらをを使用して 100℃前後の温度に、短時間ならば120℃までの温 50 製造した好ましい感光性混合物の例を説明するが、本発 11

明はそれらの例に限定されるものではない。例中、 pbw は重量部を表す。

【0040】例1~18

N-置換スルホンアミド1 molおよび4-ジメチルアミ ノビリジン0. 02 molを酢酸エチルまたはテトラヒド ロフラン700mlに溶解させる。との溶液に、攪拌しな がら室温で、二炭酸ジーtーブチルn molを酢酸エチル* * またはテトラヒドロフラン300mlに溶解させた溶液を 30分間かけて滴下して加える。反応が完了した後、溶 剤を減圧下で除去するか、あるいは反応溶液を水中に注 ぎ込んで生じた沈殿を吸引週別し、乾燥することによ り、生成物を分離する。との方法により、表1に示す N. N-二置換スルホンアミドが得られる。 [0041]

12

表1

	本発	明のN	. N-二置換スルホンア	* F			
	例 ———	式	R¹	R²	R³	n	m p (°C)
	1	i	メチル	t-Bu	p-トリル	1	72-73
	2	I	n-プロピル	t-Bu	p-トリル	1	43-44
	3	I	n-プチル	t-Bu	p-トリル	1	51-52
	4	I	フェニル	t-Bu	p-トリル	1	122-123
	5	I	フェニル	t-Bu	メチル	1	109-110
	6	I	フェニル	t-Bu	2–ナフチル	1	152-153
	7	I	フェニル	t–Bu	1-ナフチル	1	82-83
	8	II	ピフェニル – 4,4'– ジイル	t–Bu	n-プロピル	2	153~154
	9	II	ナフタレン- 1,5–ジイル	t–Bu	フェニル	2	251–252
	1 0	II	ピフェニル- 4,4'- ジイル	t–Bu	フェニル	2	223–224
	1 1	II	オキシビフェニル- 4,4'- ジイル	t-Bu	ベンジル	2	131-132
	1 2	II	ピフェニル- 4,4'- ジイル	t–Bu	ベンジル	2	246–249
	1 3	I	ブタン- 1,4-ジイル	t–Bu	pートリル	2	132-133
	14	Ī	p-フェニレン	t-Bu	p-トリル	2	277–278
	15	I	オキシビフェニル_	t-Bu	pートリル	2	163
			4,4'- ジイル		P 1 7 2 2	_	103
	1 6	I	4,9-ジオキサ ドデカン- 1,12- ジイル	t-Bu	p-トリル	2	84–85
	1 7	I	4,7,10- トリオキサ トリデカン-	t-Bu	p-トリル	2	オイル
	18	I	1,13- ジイル メチレンービスー シクロヘキサン	t–Bu	p-トリル	2	174–175
			4,4'- ジイル				
【0042】例19	_	ラック				e	50
			場合に、表1に示す			0.	50 pbw
		N, N-二置換スルホンアミドの1種類 4-p-トリルメルカプト-2,5-ジエトキシベンゼン					50 pbw
	ジア	ゾニウ	ムのヘキサフルオロリン	酸塩		0.	50 pbw
	クリ.	スタル	バイオレットベース				0.8 pbw
	メチ	ルエチ	ルケトン				75 pbw

13

を含むコーティング溶液を、電気化学的に活性化し、ア ノード処理したアルミニウムの板にスピンコーティング し、乾燥オーブン中、100℃で乾燥させて、乾燥後の 層厚1.8~2.0 μm による。これらの板を110 cm の距離から5 kwハロゲン化金属ランプの下で、 濃度ス *

> メタケイ酸ナトリウム・9H, O リン酸三ナトリウム・12H、O 無水リン酸ーナトリウム 脱イオン水

*テップ0.15で13段を有するハーフトーンステップ ウェッジを通して露光し、次いで乾燥オーブン中、10 0℃で1分間加熱し、下記の組成を有する水性アルカリ 現像剤中で現像する。

14

5. 5 pbw 3. 4 pbw 0. 4 pbw 90.7 pbw

【0043】写真原画の十分な陽画像が得られる。化合 10%【0044】例20~27

物8、9、12または16を使用すると、画像の品質が やや劣っていた。

電気化学的に活性化し、アノード処理したアルミニウム の板に

バインダー (BM) 6.50 pbw N. N-二置換スルホンアミド 2. 50 pbw 4-p-トリルメルカプト-2,5-ジエトキシベンゼンジアゾニウムのヘキサフルオロリン酸塩 0.50 pbw クリスタルパイオレットベース 0.08 pbw メチルエチルケトン 175 pbw

を含んでなる溶液をスピンコーティングし、乾燥オーブ の板を110cmの距離から5 kW ハロゲン化金属ランプ の下で、濃度ステップ 0. 15で13段を有するハーフ トーンステップウェッジを通して露光し、次いで100 ℃で30秒間加熱し、例19に組成を示す水性アルカリ★

★現像剤中で30秒間現像する。すべての場合で、写真原 ン中で100℃に加熱し、層厚1.9 μm をとする。と 20 画の陽画像が得られる。表2は、ハーフトーンウェッジ の4段目がオープンの状態で板上に再現される露光時間 を示すが、公知のフォトレジストと比較して本発明によ る感光性層が著しく高い光感度を示すことが分かる。 [0045]

表2

例	表1に示す	露光時間	パインダー
	スルホンアミド	(秒)	
20	2	4 0	ノボラック
2 1	4	4 0	ノボラック
22	6	5 5	ノボラック
2 3	6	4 0	ポリー3-メチル-p-
			ヒドロキシスチレン
2 4	1	4 5	モノメタクリル酸ピロ
			カテコールおよびスチレン
			から得られる共重合体
2 5	7	6 5	ノボラック
26	1 7	4 0	ノボラック
27	1	3 0	ノボラック
比較*	<u>=</u>	75	ノボラック

* 標準ポジ型印刷板に商品名「オザゾール P61」(ヘキストAG)を使用した

[0046]例28

☆【0047】電気化学的に活性化し、アノード処理した アルミニウムの板に

との例は、本発明による混合物のポジ型オフセット印刷 板製造における適性を示すものである。

ノボラック 7. 00 pbw N-t-ブトキシカルボニル-N-フェニル-ナフタレン-2-スルホンアミド (表1の例6) 2. 00 pbw 4-p-トリルメルカプト-2,5-ジエトキシベンゼンジアゾニウムのヘキサフルオロリン酸塩 0.50 pbw

クリスタルバイオレットベース メチルエチルケトン

を含んでなる溶液をスピンコーティングし、乾燥オーブ ン中で100℃に加熱し、層厚1.9 μm をとする。こ の板を110cmの距離から5 kW ハロゲン化金属ランプ の下で、濃度ステップ 0. 15で13段を有するハーフ トーンステップウェッジを通して30秒間露光し、次い で100℃で1分間加熱し、例19に組成を示す水性ア ルカリ現像剤中で30秒間現像する。との様にして得ら

16 0.08 pbw 175 pbw

* 部を超える良品質の印刷を行う。

【0048】例29~32

これらの例は、本発明による化合物を加えることによ り、光感度は変らずに、複写層のダークアブレーション が低下することを示すものである。

【0049】電気化学的に活性化し、アノード処理した アルミニウムの板に

れたポジ型印刷版はオフセット印刷機械で90,000*10

ポリヒドロキシスチレン (M♥4500) 2 pbwを

二炭酸ジーtープチルl pbwと

反応させるととにより得られるバインダー 8. 00 pbw N. N-二置換スルホンアミド 1. 00 pbw 酸供与体2,5-ジエトキシ-4-(p-トリルメルカプト)-ベンゼンジアゾニウムのヘキサフルオロリン酸塩 0.50 pbw

クリスタルバイオレットベース 0.08 pbw 175 pbw メチルエチルケトン

を含んでなる溶液をスピンコーティングし、循環乾燥オ る。 この板を110 cmの距離から5 kW ハロゲン化金属 ランプの下で、濃度ステップ0.15で13段を有する ハーフトーンステップウェッジを通して露光し、次いで※

※100°Cで1分間加熱し、例19に組成を示す水性アル ーブン中で100℃に加熱し、層厚1.9 μm をとす 20 カリ現像剤中で30秒間および270秒間現像する。結 果は表3に示す通りである。

[0050]

表3

本発明による化合物による複写層のダークアブレーションの低下

例 表1のスルホン アミド _		オープンハーフトーン ステップウェッジ		線(μ)		
		30秒	270秒	30秒	270秒	
29	1	3	5	15	2 0	
30	4	3	4	15	20	
3 1	2	3	5	1 5	2 0	
32	3	3	5	15	2 0	
比較*	_	3	6	15	2 0	

*との層(比較層)では、本発明による化合物を比率を対応するより高いバイン ダーの比率で置き換えた。

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第3部門第2区分

【発行日】平成13年8月28日(2001.8.28)

【公開番号】特開平6-263716

【公開日】平成6年9月20日(1994.9.20)

【年通号数】公開特許公報6-2638

【出願番号】特願平5-311775

【国際特許分類第7版】

C07C 311/16

GO3F 7/004 503

7/039

H01L 21/027

[FI]

H01L 21/30 301 R

CO7C 311/16

G03F 7/004 503

7/039

【手続補正書】

【提出日】平成12年10月20日(2000.10.20)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】式

 $R^{1} [-N(CO-OR^{2})-SO, -R^{3}], (1)$ $\pm k k R^{\prime} [-SO, -N(CO-OR^{\prime})-R^{\prime}]$ (II) のN、N-二置換スルホンアミド(式中、R ¹ は、n=1に対しては、(C, ~C,o)アルキル、 ルまたは(C, ~C,。)アラルキル基であり、アルキル を含む基中の個々のメチレン基は所望によりヘテロ原子 により置換されており、n=2、3または4に対して ロアルカンのn 価の基であり、n 価の(C, ~C, 。)ア ルカン基中の個々のメチレン基は所望によりヘテロ原子 により、(C, ~C,)シクロアルキレン基により、ま たはフェニレンにより置換されているか、あるいは非縮 合または縮合の単核または多核(C。~C、。)芳香族化 合物のn 価の基であり、R' は ($C_1 \sim C_{11}$) アルキ ν , (C, \sim C,,) ν ラルキル基であり、R'は非置換または置換(C,~C 。) アルキル、(C, ~C。) シクロアルキル、(C。 ~C,,) アリールまたは (C, ~C,,) アラルキル基で あり、nは1~4の整数である。)

【請求項2】基R1 において、3個までのメチレン基

が、ヘテロ原子、特に酸素原子、によりシクロアルキレンおよび/またはフェニレンにより置換されている、請求項1に記載のスルホンアミド。

【請求項3】n = 1または2である、請求項1または2 に記載のスルホンアミド。

【請求項4】基R¹ が、n=2 に対して、式-A-X-B-を有し、CCでXはC-C単結合、メチレン基または酸素原子であり、A およびB は、互いに独立して、アリーレン、特にオルトー、メターまたはパラーフェニレン、またはシクロアルカンジイル、特にシクロヘキサンジイル、である、請求項1 に記載のスルホンアミド。

【 請求項5 】 R^4 が、イソプロビル、 sec-ブチルまたは t-ブチル基である、請求項 1 に記載のスルホンアミド。

【請求項6】a)化学線放射の影響下で酸を形成する化 合物、

- b)酸により開裂し得る化合物であって、その開裂生成物が水性-アルカリ性現像剤中でその出発化合物よりも高い溶解性を有する化合物、および
- c) 水には不溶であるが、アルカリ水溶液中に可溶であるか、または少なくとも膨潤し得る重合体状有機パインダー

を含んでなる放射線感応性混合物であって、酸により開裂し得る化合物 b) が請求項1~5のいずれか1項に記載のN, N-二置換スルホンアミドであることを特徴とする放射線感応性混合物。

【請求項7】酸を形成する化合物a)の比率が、混合物中の固体の総重量に対して0.1~20重量%である、請求項6に記載の放射線感応性混合物。

【請求項8】酸により開裂し得る化合物b)の比率が、

混合物中の固体の総重量に対して5~50重量%である、請求項6に記載の放射線感応性混合物。

【請求項9】重合体状パインダーc)の比率が、混合物中の固体の総重量に対して30~90重量%である、請求項6に記載の放射線感応性混合物。

【請求項10】支持体および放射感応性層を含む記録材料であって、前記層が請求項6~9のいずれか1項に記載の放射線感応性混合物を含むことを特徴とする記録材料。